

Г. В. КРИВОЩЕКОВ, Е. В. ПЕСТРЯКОВ

(Новосибирск)

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ZnS И CdS

В связи с изучением структурных особенностей нелинейных оптических явлений в кристаллах группы A_2B_2 необходимы экспериментальные сведения о величине нелинейных коэффициентов, ответственных за те или другие эффекты. Несмотря на то, что фактический материал в этом смысле уже есть в литературе, анализ их показывает, что для проведения сравнительных характеристик эффектов необходимо проводить измерения нелинейных восприимчивостей на одних и тех же образцах, что связано с большим разбросом величин электрооптических коэффициентов, измеренных на разных образцах. В настоящем сообщении приводятся данные по исследованию электрооптического эффекта в гексагональных кристаллах ZnS и CdS, которые были использованы для корреляции с эффектом оптического выпрямления в данных кристаллах.

Использованные в эксперименте кристаллы были выращены из расплава под давлением инертного газа. Образцы монокристаллов в виде параллелепипедов сечением $4 \times 4 \text{ mm}^2$ и длиной 10–15 мм ориентировались на рентгеновской установке, так чтобы поверхности были перпендикулярны к направлениям [0001], [1010], [1120] с точностью до $30'$. Как известно, матрица электрооптических коэффициентов гексагональных ZnS и CdS имеет три независимых коэффициента: $r_{13}=r_{23}$, r_{33} , $r_{52}=r_{41}$. В данной работе измерялись лишь коэффициенты $r_{13}=r_{23}$, r_{33} по схеме на основе интерферометра Жамена, описанной в [1].

Электрическое поле в образце создавалось при помощи электродов из индий-галиевовой пасты, нанесенной на плоскости [0001], частота и величина его задавались звуковым генератором. Вектор падающего излучения \vec{E} был параллелен направлениям [0001] или [1120] при измерении констант r_{33} и r_{13} соответственно. Расчет электрооптических коэффициентов производился по формуле работы [1]

$$r_{ij} = \frac{\lambda}{\pi n_i^3} \left(\frac{d}{l} \right) \frac{U_{\sim}}{U_m} - \frac{n_i - 1}{n_i^3} d_{ij},$$

где $i=1,3$; n_i — показатель преломления n_0 или n_e ; d — толщина; l — длина образца; U_{\sim} , U_m — времменное и постоянное напряжения на нагрузке ФЭУ; $|U_m|$ — напряжение на образце; d_{ij} — пьезоэлектрический коэффициент.

Значения показателей преломления были взяты из [2], а величины пьезоэлектрических констант для CdS из [3] и для ZnS из [4]. Все измерения выполнены на $\lambda=0,63 \text{ мкм}$ при комнатной температуре. Результаты, представленные в таблице, близки к приведенным в [5], где измерения проводились гетеродинным методом; небольшое различие объясняется тем, что в данной работе измерялся суммарный электрооптический коэффициент на частоте электрического поля 1000 Гц.

В заключение авторы выражают признательность Ю. А. Ломову за представление кристаллов, Н. И. Герасименко за ориентировку образцов.

$r_{ij} \times 10^{-10}$ см/В	ZnS	CdS
r_{13}	$1,0 \pm 0,15$	$2,28 \pm 0,5$
r_{33}	$2,18 \pm 0,15$	$3,3 \pm 0,5$

ЛИТЕРАТУРА

1. Е. В. Пестряков, В. П. Гаврилов, Г. В. Кривошеков, П. Л. Митникский, Б. К. Кидяров. Линейный электрооптический эффект в монокристаллах LiO₃.— Труды второй Вавиловской конференции по нелинейной оптике. Новосибирск, «Наука», 1972.
2. T. M. Biepiewski, S. Czyzak. Refractive Indexes of Single Hexagonal ZnS and CdS crystals.— J. Opt. Soc. Am., 1963, v. 63.

3. Г. С. Падо, И. Б. Кобеков, Л. С. Сысоев. Пьезоэлектрические и упругие свойства сульфида кадмия в интервале температур 1,5—300° К.—ФТТ, 1968, т. 11.
4. И. Б. Кобеков, Г. С. Падо. Исследование электрических упругих свойств гексагонального сульфида цинка в интервале температур 1,5—300° К.—ФТТ, 1967, т. 9.
5. I. P. Kamionow, E. H. Tugger. Electrooptic light modulators.—Appl. Optics, 1966, v. 5.

Поступило в редакцию
9 мая 1972 г.

УДК 621.375.9 : 535

И. А. МИХАЛЬЦОВА

(Новосибирск)

ЧАСТОТНЫЙ СДВИГ МИНИМУМА ПРОВАЛА ЛЭМБА В ОТПАЯННЫХ ГЕЛИЙ-НЕОНОВЫХ ЛАЗЕРАХ

Введение. Использование гелий-неоновых лазеров в качестве источников излучения при измерении длин, перемещений, ускорений и т. п. приводит к необходимости стабилизации длины волны, которая осуществляется обычно привязыванием излучения лазера к линии спонтанной эмиссии неона. В этом случае длина волны зависит от давления в лазерной трубке, которое может отличаться от трубы к трубке или, что более существенно, падает за время работы лазера из-за ухода гелия через стенки и поглощения неона при распылении катода.

Известно несколько работ, посвященных исследованию влияния давления на частоту линии 0,63 мкм гелий-неонового лазера [1—3]. В [1, 2] с помощью гетеродинной техники измерялась частота биений двух лазеров, стабилизированных с помощью ячеек Зеемана [1] или по провалу Лэмба [2]. Во время измерений давление в одном из лазеров (или в данной из ячеек) было постоянным, в другом изменялось или полное давление, или давление ^3He . В [3] длина волны лазера, соответствующая центру провала Лэмба, измерялась непосредственно интерференционным методом при различных давлениях гелия и неона. В упомянутых работах получен сдвиг в красную область порядка 18—23 МГц при уменьшении давления на 1 мм рт. ст.

Поскольку скорость обеднения газом отпаянных лазерных трубок определяется их конструкцией, технологией изготовления, качеством материалов и т. д., целью настоящей работы явилось измерение ухода частоты гелий-неоновых лазеров, описанных в [4], за время их службы.

Методика. Измерения проводились с четырьмя лазерами, имеющими разрядные трубы с активной длиной 10 см и диаметром капилляра 1 мм, изготовленные по однаковой технологии, данной в [4]. Начальные полные давления в трубках и соотношение компонентов приведены в таблице. Одна из трубок была отпаяна за несколько суток до измерений и проработала от 8 до 30 ч с учетом времени проведения экспериментов; сроки службы других трубок указаны в таблице. Наблюдения за качеством провала и мощностью генерации лазера с трубкой № 4 показали постоянство этих параметров, поэтому можно сделать вывод, что давление в трубке за время экспериментов не изменилось. Лазер с трубкой № 4 принимался за эталонный, частотные сдвиги излучения остальных трех лазеров оценивались по отношению к нему.

Частота генерации лазеров приводилась к центру провала Лэмба следующим образом. Синусоидальное напряжение, подаваемое на пьезокерамику лазера, вызывает амплитудную модуляцию выходного излучения — «сигнал рассогласования», который после преобразования фотодиодом поступает на избирательный усилитель с полосой 40 Гц и коэффициентом усиления 1000, настроенный на частоту возмущающего напряжения. Усиленный сигнал наблюдался на осциллографе. Ручной регулировкой посто-